

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20284-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 21.09.2017 bis 20.09.2022 Ausstellungsdatum: 21.09.2017

Urkundeninhaber:

Opsytec Dr. Gröbel GmbH
Am Hardtwald 6-8
76275 Ettlingen

Prüfungen in den Bereichen:

Lichttechnik

Norm / Ausgabestand	Titel der Norm	Prüfbereich / Einschränkung
CIE 63:1984	The Spectroradiometric Measurement of Light Sources	Lampen, Leuchten, Strahler, Halbleiter-lichtquellen, Strahlungs- und Halbleitersysteme / Bestrahlungsstärke im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 1000 nm
ASTM G138-12	Standard Test Method for Calibration of a Spectroradiometer Using a Standard Source of Irradiance	Spektalradiometer / Geräteeigenschaften bei definierter Geräteeinstellung im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 1700 nm

verwendete Abkürzungen:

- ASTM American Society for Testing and Materials (engl.) – Amerikanische Gesellschaft für Prüfung und Materialien
- CIE Commission Internationale de l'Éclairage (fr.) – Internationale Beleuchtungskommission